マッシュルーム型リフレクトアレー素子の散乱特性の数値シミュレーション (東大貴 今野 住祐 陳 強 (東北大学大学院工学研究科)

概要: 伝搬環境の改善を目的として,近年では平面型のリフ レクトアレーアンテナが用いられている.しかし,実効開口面 積が著しく小さくなり,利得が低下することから,平面型リフ レクトアレーで広角な散乱角を実現することは困難である.本 報告ではマッシュルーム構造を持つリフレクトアレー素子を提 案する.マッシュルーム構造を持つリフレクタアレー素子は立 体構造であるため,広い角度範囲に亘って強い散乱波を出すこ とが予想され,広角なリフレクトアレーを実現する素子として 期待できる.以下ではモーメント法を用いた数値シミュレーショ ンによりマッシュルーム構造を有するリフレクトアレー素子の 散乱特性を評価する.また,平面波を垂直に入射した場のリフ レクトアレー素子の反射係数の位相特性をそれぞれ算出する. キーワード: リフレクトアレー,マッシュルーム構造

1. まえがき

現在の移動体通信システムにおいて,高層ビルによっ て基地局アンテナからの電波がビルの間に届きにくいと いう問題が発生している.このような電波の届かない地 帯は不感地帯と呼ばれる.電波は周波数が高くなるにつ れて,電波の直進性は高くなり,電波はビル間へ届きに くくなる.また,周波数が高くなると伝搬損失も増大す るため,今後この不感地帯はさらに増加すると予測され る.このような不感地帯の増加は,移動体通信システム の信頼性を損なうため,高層ピルが存在する都市部での 伝搬環境を改善し,不感地帯を解消することが必要であ る.そこでリフレクトアレーをビルに設置し,基地局か らの電波を不感地帯の方向に散乱させることで伝搬環境 を改善するという試みが報告されている[1]-[3].

リフレクトアレーとは入射波を設計した所望の方向に 強く散乱させることができる散乱体であり、マイクロス トリップ素子から成る平面型のリフレクトアレーがよく 用いられる[4].リフレクトアレーは一次放射器と反射面 で構成され、反射面は大きさの異なる多数のリフレクト アレー素子から成る.先行研究では、垂直方向からの入 射波を 60°方向に散乱させる平面型リフレクトアレーが 設計されている[5].そして、設計したリフレクトアレーが 設計されている[5].そして、設計したリフレクトアレー をビル屋上に配置することで、市街地の伝搬環境が改善 できることを実験的に明らかにした[6].しかしながら、2 次元的な構造を有する平面型のリフレクトアレーでは、所 望の散乱波の角度が垂直方向からずれるほど実行開口面 積が小さくなり、利得が低下するという問題がある.従っ て、平面型リフレクトアレーでは 60°を超える散乱角の 実現は困難である.

本報告では,マッシュルーム構造を持つリフレクトア レー素子を提案する.マッシュルーム構造を有したリフ レクトアレー素子は立体的な形をしているため,垂直方 向から大きくずれた方向でも一定の実効開口面積を保つ ことができる.従って,マッシュルーム構造を持つ素子か ら成るリフレクトアレーには,広角な散乱特性が期待で

2014 年 11 月 25 日

東北大学 電気·情報系 103 会議室

伊東 大貴, 今野 佳祐, 陳 強 (東北大学大学院工学研究科),

きる.マッシュルーム構造の1つであるT型ダイポール 素子の散乱特性を数値的に求め,一般的なダイポール素 子の散乱特性と比較した.また,平面波を垂直に入射し た場合のリフレクトアレー素子の反射係数の位相特性を それぞれ数値的に求め,T型ダイポールの構造パラメー タに対して,散乱波の位相と振幅がどのように変わるか 明らかにした.

本報告の構成を以下に示す.まず2章では解析モデル を示し,散乱特性の数値シミュレーション法について述 べる.3章では数値シミュレーションによるリフレクトア レー素子の散乱特性を示した後,4章にてまとめる.

2. 解析モデル

2.1 リフレクトアレーの原理

ここではリフレクトアレーの基本的な原理について説明する.図1に示すように,各リフレクトアレー素子に 一次放射器から電波が入射されたとする.このとき,各 アレー素子は入射された電磁波を散乱させる.各々のア レー素子と一次放射器の距離が異なること,及びリフレ クトアレー素子の位置が異なることから各リフレクトア レー素子に入射する電磁波の位相や振幅は異なる.よっ てアレー素子毎に散乱電界の位相と振幅は異なったもの となる. θ , ϕ 方向におけるM個のアレー素子からの散 乱電界の和 $\mathbf{E}_t(\theta, \phi)$ は以下のようになる.

$$\mathbf{E}_t(\theta, \phi) = \sum_{m=1}^M \mathbf{E}_m(\theta, \phi) \tag{1}$$

 $E_m(\theta, \phi)$ は θ , ϕ 方向におけるm番目のアレー素子の散 乱電界である.式(1)より入射波を所望の方向に強く散 乱させるためには全素子の散乱電界がその方向において 同相となれば良いことが分かる.しかしながら,一次放 射器とリフレクトアレー素子との距離がそれぞれ異なる ため,アレー素子の位置に応じた経路差が発生し,各素 子からの散乱電界には以下の式で表される位相差 φ が生 じる.

$$\varphi = k_0 m d \sin \theta \tag{2}$$

ここで k_0 は自由空間における波数, d はアレー素子間隔である.したがって,所望の方向で各素子の散乱電界を同相にするためには素子の大きさを変えて位相差 φ を補償することが必要である.

このように,素子の大きさを変えることで,入射波の 位相を回転させ,所望の方向に強いビームを形成する構 造がリフレクトアレーである.従って,リフレクトアレー を設計する際には,素子の大きさと位相の回転量との関 係を定量的に知っておく必要がある.



図 1: マッシュルーム型素子を用いたリフレクトアレー



図 2: リフレクトアレー素子

2.2 マッシュルーム型リフレクトアレー素子

ダイポール素子から無限大のグラウンド板に対しショー トピンを接続したマッシュルーム型シフレクトアレー素 子と無限大の反射板付きダイポール素子のモデルを図2 に示す.ダイポール素子は長さ*l*を変えて入射波の位相を 回転させるのに対し,マッシュルーム型素子はダイポー ル素子部の長さ*l*,ショートピンの長さ*h*,ショートピン の位置*y*を変えることで入射波の位相を回転させる.従っ て,マッシュルーム型素子の方が,ダイポール素子と比 べて設計の自由度が大きい.

3. 数値シミュレーション結果

初めに 2 つのリフレクトアレー素子の散乱特性の算出 法について説明する.まず, 2 つの素子に対して平面波を 垂直方向に入射させる.次にモーメント法を用いて各素 子の電流を算出する.このとき,グラウンド板による影 響を考慮するため鏡像法を使う.そして,得られた電流 から素子の遠方界を計算する.ここで,入射波の角度を (θ_{in}, ϕ_{in}) ,算出した散乱波の角度を (θ_s, ϕ_s) とした.

3.1 RCS パターン

RCS(Radar Cross Section) パターンによって,素子の 散乱電界の振幅の方向特性を評価する.RCSとは散乱体



図 3: ダイポール素子の RCS 特性

がに電波を散乱させる能力の尺度であり,以下の式で示される.

$$RCS = \lim_{R \to \infty} \left[4\pi R^2 \frac{|\mathbf{E}_s|^2}{|\mathbf{E}_i|^2} \right]$$
(3)

ここで R は散乱体から観測点までの距離, E。は散乱電 界強度, E_i は入射電界強度である.図3及び図4に垂直 入射時のダイポール素子と T 型マッシュルーム素子のそ れぞれの RCS 特性を示す.このとき,入射波の方向は, $(\theta_{in}, \phi_{in}) = (0, 90)$, 散乱波の方向は $(\theta_s, \phi_s) = (70)$,90°)であり,ショートピンは素子の中心にある.図中の 縦軸は波長で規格化された素子の高さ,横軸は波長で規 格化されたダイポールの長さを表している.図3,4から ダイポール素子と T型マッシュルーム素子位相特性は同 様な値を示した.これにより、ショートピンが中心にあ る場合では,ショートピンの影響がほとんど得られない ことが確認された.また図5にT型マッシュルーム素子 のショートピンの位置を移動させたときの反射係数の位 相特性を示す.図中の縦軸はショートピンの位置,横軸 はダイポールの長さを表している.このときのショート ピンの長さは 0.1λ である.図5より,ショートピンの位 置は中心にある場合よりもそれ以外の地点に設置させた 方が入射波を 70°方向に強く散乱させることができるこ とが分かった.

3.2 反射係数の位相特性

まずリフレクトアレー素子の散乱波の位相特性に求め られている性能について説明する.その1つとしてリフ レクトアレー素子の散乱波の最大と最小の位相の差が360 。程度以上あることが挙げられる.各リフレクトアレー素 子に入射される平面波はリフレクトアレー素子の位置が それぞれ異なり,各素子と一次放射器との経路差は様々 である.リフレクトアレーではそれぞれの素子でこの位 相差を補償し,所望の方向に置いて反射係数の位相を同



図 5: T型マッシュルーム素子のショートピンの位置の変 化による RCS 特性

相にしなければならないため, 360°全体を補償できるこ とが望ましい.図6,7に平面波を垂直方向から入射した 時のダイポール素子と T型マッシュルーム素子の反射係 数の位相特性をそれぞれ示す.このとき,入射波の方向 は, $(\theta_{in}, \phi_{in}) = (0, 90)$, 散乱波の方向は $(\theta_s, \phi_s) = (70)$ ^{°,90} °) であり,ショートピンは素子の中心にある.図中 の縦軸は波長で規格化された素子の高さ、横軸は波長で 規格化されたダイポールの長さを表している.図6,7か らダイポール素子の位相差は160°であり, T型マッシュ ルーム素子の位相差は 110°となった.これはリフレク トアレー素子としては十分な位相差ではなく,素子の長 さや高さを変えただけではリフレクトアレー素子に求め られている性能は得られないことが言える.図8にT型 マッシュルーム素子のショートピンの位置を移動させた ときの反射係数の位相特性を示す. 横軸はダイポールの 長さ,縦軸はショートピンの位置をダイポールの長さで 規格化した値を表してる、このときのショートピンの長さ



図 7: T 型マッシュルーム素子の反射係数

は0.1λ である図8よりショートピンの位置を変えることで440°に近い位相差を得ることができた.これはリフレクトアレーの素子として十分な位相差を得られたといえる.

4. むすび

立体的な構造を持つマッシュルーム型リフレクトアレー 素子を提案し,その散乱特性を数値的に明らかにした.ダ イポール素子とマッシュルーム素子に平面波を垂直入射 させたときの散乱特性を数値シミュレーションにより求 め,2つの素子を比較した.その結果,マッシュルーム型 素子からの散乱波の位相回転量と振幅は,ショートピン の位置に対して最も依存することが分かった.



図 8: ショートピンの位置と位相特性の関係

参考文献

- L. Li, Q. Chen, Q. Yuan, K. Sawaya, T. Maruyama, T. Furuno, and S. Uebayashi," Novel broadband planar reflectarray with parastic dipoles for wireless communica-tion applications, "IEEE Antennas Wireless Propag. Lett., vol. 8, pp. 881-885, Aug.2009.
- [2] 陳 強, 澤谷 邦男, "メタリフレクタを用いた伝搬 環境の改善技術," 信学総大, BI-2-2, pp.65-66, 2012年3月.
- [3] L. Li, Q. Chen, Q. W. Yuan, K. Sawaya, T. Maruyama, T. Furuno, and S. Ue-bayashi, "Frequency selective reflectarray using crossed-dipole elements with squareloops for wireless communication applications, "IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 59, no. 1, pp. 89-99, 2011.
- [4] J. Huang, "Analysis of a microstrip reflectarray antenna for microspacecraft applications," TDA Progress Report 42-120, Feb. 1995, pp. 153-173.
- [5] J.-F. Li, Q. Chen, Q. Yuan, and K. Sawaya, "Reflectarray Element Using Interdigital Gap Loading Structure," Electronics Letters, vol. 47, no. 2, pp. 83-85, Jan. 2011.
- [6] Q. Chen, J.-F Li, Y. Kurihara, and K. Sawaya, "Measurement of Reflectarray for Improving MIMO Channel Capacity of Outdoor NLOS Radio Channel," 2013 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting (AP-S 2013), Orlando, Florida, USA, Jul. 7-13, 2013.